

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/674,358	SUGIYAMA ET AL.		
Examiner	Art Unit	-	
Janis L. Dote	1756		

			
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
430	109.4° 137.1 137.17	2/3/07	Jy)
	137.18		
	137.19		
	110.4		
	124,10	D8.1, 108.	4
399	119,25	2	
(US	DAT & US	SPGPUB)	
SEAR	CH UPD	ATED F	ROM
	1/8/06		·

INTERFERENCE SEARCHED							
Class	Subclass	Date	Examiner				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
·							
L	i						

		H STRATEGY)		
	\perp	DATE	EXMF	
•				
		•		
•			•	
		-		
	-			
			i	
·		•		
	_			
		•		